# 06.1 Фотолюминесценция композитов полиметилметакрилат/[(Zn,Cd)S:Mn,Cu,Eu]

#### © В.П. Смагин, А.А. Исаева

Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия E-mail: smaginV@yandex.ru

## Поступило в Редакцию 17 февраля 2021 г. В окончательной редакции 30 апреля 2021 г. Принято к публикации 12 мая 2021 г.

Методом возникающих реагентов в полимеризующейся среде метилметакрилата синтезированы наноразмерные структуры на основе сульфидов цинка и кадмия, легированных ионами Mn, Cu и Eu. Широкополосная фотолюминесценция композиций связана с рекомбинационными процессами на уровнях дефектов полупроводниковых структур. Узкие полосы фотолюминесценции возникают при переходах электронов между уровнями энергии ионов Eu<sup>3+</sup>. Возбуждение фотолюминесценции происходит в результате межзонного перехода и переходов электронов на уровни дефектов структуры, а также при собственном поглощении и переносе энергии на уровни ионов Eu<sup>3+</sup>.

Ключевые слова: полупроводники А<sup>II</sup>В<sup>VI</sup>, легирование, полупроводниковые структуры, полиметилметакрилат, композиты, фотолюминесценция.

DOI: 10.21883/PJTF.2021.16.51330.18741

Исследования наноразмерных полупроводниковых структур являются актуальными [1–4]. Для них характерны фото- и электролюминесценция. Легирование полупроводниковых кристаллов ионами металлов позволяет целенаправленно формировать их энергетическую диаграмму, создавая в запрещенной зоне систему энергетических уровней.

Для структур, легированных ионами Mn<sup>2+</sup>, характерна полоса фотолюминесценции (ФЛ) в области ~ 580 nm, связанная с его электронными переходами  ${}^{4}T_{1} \rightarrow {}^{6}A_{1}$  [5,6]. Концентрация ионов  $Mn^{2+}$ влияет на механизм ФЛ и ее интенсивность [7]. Востребованность легирования медью объясняется ее способностью легко встраиваться в кристаллическую решетку полупроводника-хозяина. В спектре ФЛ структур ZnS:Си наблюдаются полосы в синем  $(\sim 400, 470-480 \,\mathrm{nm})$  и зеленом ( $\sim 530 \,\mathrm{nm}$ ) диапазонах. Структуры CdS:Си люминесцируют в области спектра ≥ 700 nm [6,8,9]. В наноразмерных кристаллах ионы Cu<sup>2+</sup> восстанавливаются до Cu<sup>+</sup> [6,10]. Механизм их внедрения в кристаллическую решетку полупроводниковой матрицы является дискуссионным [6,8–10]. При легировании полупроводниковых кристаллов ионами Ln<sup>3+</sup> формируются изолированные центры узкополосной люминесценции [6,11,12]. Для ионов Eu<sup>3+</sup> она связана с электронными переходами  ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{J}$ . Возбуждение электронных состояний Ln<sup>3+</sup> происходит в результате собственного поглошения энергии. ее переноса из зоны проводимости и с уровней структурных дефектов.

Для получения легированных структур широко применяется коллоидный синтез [5,13]. Агрегационная устойчивость частиц поддерживается введением поверхностно-активных веществ [14], внедрением в полимерные матрицы [15]. Предлагаемый нами способ совмещает процессы синтеза наноразмерных структур и отверждения матрицы до стеклообразного состояния. Применение метода возникающих реагентов исключает введение в системы  $H_2S$  и  $Na_2S$  в качестве сульфидизаторов. Сероводород постепенно образуется при разложении тиоацетамидных комплексов металлов в процессе получения коллоидных растворов и при полимеризации мономера [16].

В предыдущих публикациях нами приведены результаты исследования ФЛ композиций, содержащих ZnS и CdS, и их структуры [17,18]. В настоящей работе предпринята попытка послойного легирования ZnS и CdS в процессе синтеза трехслойной структуры ZnS/CdS/ZnS. Выбор легирующих ионов Mn<sup>2+</sup>, Cu(I, II) и Eu<sup>3+</sup> обусловлен оптическими и магнитными свойствами получаемых композиций [6,11,12]. Синтез проведен последовательным введением солей металлов в метилметакрилат (ММА) по следующей методике (пример приготовления реакционной смеси, соответствующей первой схеме): одновременное растворение в ММА навесок трифторацетатов цинка и марганца, а также тиоацетамида в эквивалентном цинку количестве, нагревание раствора в течение 20 min при температуре 70°С (объем раствора 6 ml); затем введение раствора, содержащего трифторацетаты кадмия и европия, а также тиоацетамид в эквивалентном кадмию количестве (1 ml), нагревание при тех же условиях; далее введение раствора, содержащего трифторацетаты цинка и меди, а также тиоацетамид в количестве, эквивалентном цинку (1 ml), нагревание 20 min (70°С). Остальные растворы готовили аналогично, прибавляя к трифторацетату цинка или кадмия трифторацетат соответствующего легирующего катиона.



Рис. 1. Спектры ФЛ композиций ПММА/[(Zn,Cd)S:Mn,Cu,Eu] ( $\lambda_{ex} = 340$  nm), соответствующих схемам синтеза ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Eu/ZnS:Cu] (1), ПММА/[ZnS:Eu/CdS:Mn/ZnS:Cu] (2), ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Cu/ZnS:Eu] (3) и ПММА/[(ZnS:Mn/CdS:Cu/ZnS):Eu(CF<sub>3</sub>COO)<sub>3</sub>] (4).

Трифторацетаты металлов в растворе образуют комплексы с тиоацетамидом. Процесс сопровождается выходом из состава кристаллогидрата соли молекул воды. В результате гидролиза тиоацетамида образуется сероводород. Нагревание ускоряет этот процесс. Взаимодействие H<sub>2</sub>S с солью приводит к образованию сульфидов металлов. Раствор переходит в коллоидное состояние. Образование коллоидных растворов подтверждают возникающая опалесценция и окраска растворов, соответствующая окраске образующихся сульфидов. Более подробно данный процесс рассмотрен в работах [16,19].

Последовательность введения солей цинка и кадмия в растворы определялась ролью, которая отводится каждому последующему слою в многослойных структурах [1,20]. Каждый следующий слой сглаживает дефекты поверхности и минимизирует различия кристаллических структур слоев. Он формируется исходя из ширины запрещенной зоны полупроводника с учетом влияния размерного эффекта [20]. Учет всего комплекса факторов направлен на формирование прогнозируемой энергетической диаграммы частиц и композиций в целом. Выбранная нами последовательность введения легирующих ионов соответствовала следующим схемам: ZnS:Mn/CdS:Eu/ZnS:Cu (композиция 1), ZnS:Eu/CdS:Mn/ZnS:Cu (композиция 2), ZnS: Mn/CdS: Cu/ZnS: Eu (композиция 3). Концентрация солей цинка и кадмия в конечном растворе составляла  $3.0 \cdot 10^{-3}$  mol/l. В сумме она равна  $9.0 \cdot 10^{-3}$  mol/l. Концентрации ионов Mn<sup>2+</sup> и Cu(I, II) во всех растворах составляли по  $5.0 \cdot 10^{-4}$  mol/l. Концентрация ионов Eu<sup>3+</sup> была равна  $1.0 \cdot 10^{-3}$  mol/l.

По второй методике раствор соли европия вводился в реакционную смесь на последней стадии ее приготовления после выполнения всех процедур, описанных в приведенном выше примере. Концентрация трифторацетата европия в данном случае была равна  $1.0 \cdot 10^{-2}$  mol/l. Она

Письма в ЖТФ, 2021, том 47, вып. 16

превышала концентрацию солей, образующих матрицу. Соль европия распределялась в полимерной матрице. Закрепляясь на поверхности частиц полупроводника, европиевые комплексы связывали полупроводниковые частицы с матрицей. Последовательность введения легирующих компонентов в этом синтезе соответствует записи (ZnS:Mn/CdS:Cu/ZnS):Eu(CF<sub>3</sub>COO)<sub>3</sub> (композиция 4).

Для инициирования полимеризации в растворы вносили перекись бензоила (0.10 mass% от MMA) и нагревали при температуре 70–80°С до перехода в стеклообразное состояние. Общее время синтеза 24 h. Окраска полимерных "стекол" зависела от последовательности введения веществ в реакционную смесь. Она была бесцветной, светлой желто-зеленой ("канареечной"), соответствующей окраске CdS, или цвета прозрачной бирюзы, что соответствовало окраске ионов Cu<sup>+</sup>. Светопропускание композиций при длинах волн > 450 nm превышало 90% (до 5 mm). ФЛ композиций исследована по методикам [16,17] на спектрофлуориметре Shimadzu RF-5301PC. На основе изменений в спектрах высказаны предположения о структуре частиц и влиянии легирующих ионов на ФЛ композиций.

В спектрах ФЛ композиций (рис. 1,  $\lambda_{ex} = 340$  nm) в диапазоне 380–580 nm зарегистрирована сложная полоса рекомбинационной люминесценции ZnS и структур ZnS: Mn [5,6]. В коротковолновой части (< 500 nm) она накладывалась на слабую полосу ФЛ полимерной матрицы. В присутствии CdS полоса ФЛ полимерной матрицы не проявлялась. Ее отсутствие объясняется переносом энергии с возбужденных уровней соединений матрицы на уровни в структуре CdS. Это подтверждается перекрыванием полос ФЛ матрицы и возбуждения ФЛ CdS. Перенос энергии на уровни ZnS не зарегистрирован. Его отсутствие объясняется энергетически близким положе-



Рис. 2. Спектры поглощения (1-4) и возбуждения ФЛ, зарегистрированные для излучения с длиной волны 430 nm (5-8), композиций ПММА/[(Zn,Cd)S:Mn,Cu,Eu], соответствующих схемам синтеза ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Eu/ZnS:Cu] (1, 5), ПММА/[ZnS:Eu/CdS:Mn/ZnS:Cu] (2, 6), ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Cu/ZnS:Eu] (3, 7) и ПММА/[(ZnS:Mn/CdS:Cu/ZnS):Eu(CF<sub>3</sub>COO)<sub>3</sub>] (4, 8).

нием метастабильных уровней соединений полимерной матрицы с уровнями энергии в структуре ZnS.

При длинах волн > 580 nm в спектрах ФЛ (рис. 1,  $\lambda_{ex} = 340 \, \mathrm{nm}$ ) зарегистрированы узкие полосы электронных переходов  ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{0,1,2,3,4}$  ионов Eu<sup>3+</sup>. В отличие от ПММА/ZnS/CdS [17] и ПММА/ZnS/CdS/ZnS [18] (ПММА — полиметилметакрилат) при введении в состав композиций ионов меди практически полностью исчезает полоса ФЛ CdS в диапазоне 580-800 nm. При этом зарегистрирована полоса малой интенсивности в диапазоне  $750-850\,\text{nm}$  с максимумом  $\sim 800\,\text{nm}$ , отнесенная к рекомбинационным процессам на уровнях дефектов поверхности CdS. Эффект сильного батохромного смещения полосы в структурах CdS:Cu(I) также зарегистрирован авторами [9]. Батохромное смещение и крайне низкая интенсивность полосы объясняются "залечиванием" люминесцирующих центров на поверхности CdS слоем ZnS и увеличением вероятности безызлучательной дезактивации возбуждения при усложнении энергетической диаграммы после легирования. Близкий контур спектров композиций 1 и 2 (спектры 1 и 2 на рис. 1) подчеркивает роль внешнего слоя ZnS в формировании ФЛ. Введение ионов Eu<sup>3+</sup> приводит к изменению контура полосы ФЛ в области 385-500 nm (спектр 3 на рис. 1) из-за изменения дефектности ZnS. В области 580-630 nm отмечено перераспределение интенсивностей спектральных полос, связанных с переходами электронов  ${}^5D_0 \rightarrow {}^7F_1$  и  ${}^5D_0 \rightarrow {}^7F_2$  в ионах Eu<sup>3+</sup>. Уменьшение интенсивности полосы  ${}^5D_0 \rightarrow {}^7F_2$  в спектре композции 3 относительно таковой для спектров композиций 1 и 2 (спектры 1-3 на рис. 1) соответствует увеличению симметрии европиевых центров в слое ZnS. Введение соли европия в раствор на последней стадии синтеза (вторая методика) приводит к значительному

увеличению интенсивности полос  $\Phi \Pi$  Eu<sup>3+</sup> (спектр 4 на рис. 1). Полоса рекомбинационной люминесценции приобретает структуру. Ее пиковая интенсивность практически не изменяется. Наличие структуры полосы объясняем образованием дефектов на поверхности внешнего слоя ZnS ионами Eu<sup>3+</sup>, связанными в комплексы с компонентами матрицы. Они имеют возможность получать дополнительную энергию в результате ее переноса с уровней хромофорных групп лигандов.

В спектрах возбуждения ФЛ композиций (спектры 5-8 на рис. 2,  $\lambda_L = 430 \,\mathrm{nm}$ ) зарегистрированы полосы в интервале длин волн 320-420 nm. Полосы соответствуют наноразмерным частицам ZnS [17]. Они перекрываются с полосами в спектрах поглощения композиций в их длинноволновой части (спектры 1-4 на рис. 2). Наблюдается гипсохромное смещение максимума полос от композиции 1 к композиции 4. Для композиции 4 положение полосы приближается к области фундаментального поглощения ZnS. Для частиц диаметром < 5 nm край полосы поглощения находится в области 320 nm [21]. Батохромное смещение края полос поглощения относительно 320 nm в область 340-380 nm (спектры 1-4 на рис. 2) объясняется увеличением размера частиц и электронными переходами на уровни дефектов структуры. Исходя из спектров можно предположить, что возбуждение ФЛ происходит в результате перехода электронов на уровни дефектов структуры и собственные уровни легирующих ионов в запрещенной зоне полупроводника. Увеличение интенсивности и появление структуры полосы в спектре возбуждения композиции 4 (рис. 2) объясняется образованием ионами Eu<sup>3+</sup> дефектов на поверхности частиц и переносом энергии в результате их связывания в комплексы с компонентами матрицы. Эти особенности вызваны методикой синтеза (вторая методика) и большей концентрацией соли европия  $(C_{\rm Eu} = 1.0 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l})$ . Плечо с максимумом ~ 396 nm на ниспадающей ветви полосы возбуждения (спектр 8 на рис. 2) совпадает с максимумом полосы поглощения электронного перехода  ${}^7F_0 \rightarrow {}^5L_6$  ионов Eu<sup>3+</sup>.

В спектрах возбуждения ФЛ ( $\lambda_L = 616 \text{ nm}$ ) зарегистрирована широкая полоса с максимумом ~ 350 nm (спектры 1-4 на рис. 3). Она связана с переносом энергии с уровней полупроводниковой структуры на возбужденные уровни ионов  $\text{Eu}^{3+}$  [6,11,12], а также с переносом энергии с уровней хромофорных групп комплексов  $\text{Eu}^{3+}$ . В композиции 4 эти процессы объясняют высокую интенсивность данной полосы (рис. 3). Зарегистрированы узкие полосы возбуждения, соответствующие электронным переходам  ${}^7F_0 \rightarrow {}^5L_6$  (395 nm) и  ${}^7F_0 \rightarrow {}^5D_2$  (465 nm) в спектрах поглощения  $\text{Eu}^{3+}$ . В спектрах композиций 1–3 переход  ${}^7F_0 \rightarrow {}^5L_6$  (395 nm) проявляется как ступень на ниспадающей ветви широкой полосы.

В спектрах ФЛ композиций, зарегистрированных при возбуждении излучением с длиной волны 395 nm, соответствующей электронному переходу  ${}^7F_0 \rightarrow {}^5L_6$  ионов Eu<sup>3+</sup>, присутствует широкая полоса рекомбинационной



 $(\lambda_L = 616 \, nm)$ Рис. ΦЛ ΦЛ 3. Спектры возбуждения (1-4,левая ось) И спектры композиций ПММА/[(Zn,Cd)S:Mn,Cu,Eu], соответствующих  $(\lambda_{ex} = 395 \,\mathrm{nm})$ (5-8, правая ось) схемам синтеза ΠΜΜΑ/[ZnS:Mn/CdS:Eu/ZnS:Cu] (1,5), ΠΜΜΑ/[ZnS:Eu/CdS:Mn/ZnS:Cu] (2,6), ΠΜΜΑ/[ZnS:Mn/CdS:Cu/ZnS:Eu] (3,7) и ПММА/[(ZnS:Mn/CdS:Cu/ZnS):Eu(CF<sub>3</sub>COO)<sub>3</sub>] (4,8).

люминесценции при длинах волн больше 395 nm, а также узкие полосы электронных переходов  ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{1,2,4}$ ионов Eu<sup>3+</sup> с максимумами 594 nm ( ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{1}$ ), 615 и 620 nm ( ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{2}$ ), 701 nm ( ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{4}$ ) (спектры 5–8 на рис. 3). Появление двух типов полос ФЛ объясняется перекрыванием полос поглощения полупроводниковой структуры с  ${}^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}L_{6}$  полосой поглощения ионов Eu<sup>3+</sup>. Полоса рекомбинационной ФЛ композиции 4 (рис. 3) имеет выраженную структуру, которая связана с дефектностью частиц полупроводника.

Таким образом, ΦЛ композиции ПММА/[(Zn,Cd)S: Mn,Cu,Eu] связана с процессами во внешнем слое ZnS и на поверхности частиц. Роль легирующих ионов состоит в формировании структурных дефектов с соответствующими им уровнями энергии. ФЛ возникает в результате рекомбинационных процессов на этих уровнях. Она возбуждается переходами электронов из валентной зоны. Люминесценция CdS затухает при введении в композиции ионов меди. Узкополосная люминесценция связана с уровнями энергии ионов Eu<sup>3+</sup>. Ее возбуждение происходит при собственном поглощении энергии ионами Eu<sup>3+</sup>, переносе энергии на их уровни с уровней полупроводниковой структуры и хромофорных групп лигандов. Полученные результаты подтверждают заявленный синтез и показывают влияние легирующих ионов на ФЛ полупроводниковых структур и композиций в целом.

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

## Список литературы

- P. Melinon, S. Begin-Colin, J.L. Duvail, F. Gauffre, N.H. Boime, G. Ledoux, J. Plain, P. Reiss, F. Silly, B. Warot-Fonrose, Phys. Rep., 543, 163 (2014). http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2014.05.003
- H. Kumar, A. Kumari, R.R. Singh, Opt. Mater., 69, 23 (2017). http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2017.04.009
- X. Tong, X.-T. Kong, C. Wang, Y. Zhou, F. Navarro-Pardo,
  D. Barba, D. Ma, S. Sun, A.O. Govorov, H. Zhao, Z.M. Wang,
  F. Rosei, Adv. Sci., 5 (8), 1800656 (2018).
  DOI: 10.1002/advs.201800656
- [4] G.S. Selopal, H. Zhao, G. Liu, H. Zhang, X. Tong, K. Wang, J. Tang, X. Sun, S. Sun, F. Vidal, Y. Wang, Z.M. Wang, F. Rosei, Nano Energy, 55, 377 (2019). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.11.001
- [5] M. Kuzmanović, D.K. Bozanić, D. Milivojević, D.M. Ćulafić, S. Stanković, C. Ballesteros, J. Gonzalez-Benito, RSC Adv., 7 (84), 53422 (2017). https://doi.org/10.1039/C7RA11011A
- [6] Д.О. Сагдеев, Оптические и магнитные свойства квантовых точек халькогенидов кадмия и цинка, легированных ионами марганца, меди, европия и гадолиния, канд. дис. (КНИИТУ, Казань, 2019).
- [7] R. Nasser, H. Elhouichet, M. Férid, Appl. Surf. Sci., 351, 1122 (2015). DOI: 10.1016/j.apsusc.2015.06.096
- [8] S. Muruganandam, G. Anbalagan, G. Murugadoss, Optik, 130, 82 (2017). DOI: 10.1016/j.ijleo.2016.11.053
- [9] F. Zhang, X.-W. He, W.-Y. Li, Y.-K. Zhang, J. Mater. Chem., 22 (41), 22250 (2012). DOI: 10.1039/c2jm33560c
- [10] B.B. Srivastava, S. Jana, N. Pradhan, J. Am. Chem. Soc., 133
  (4), 1007 (2011). DOI: 10.1021/ja1089809
- Z. Liang, J. Mu, L. Han, H. Yu, J. Nanomater., 2015, 519303 (2015). https://doi.org/10.1155/2015/519303
- [12] Q. Chen, J. Song, Ch. Zhou, Q. Pang, L. Zhou, Mater. Sci. Semicond. Process., 46, 53 (2016). https://doi.org/10.1016/j.mssp.2016.02.005

- [13] S. Muruganandam, G. Anbalagan, G. Murugadoss, Ind. J. Phys., 89 (8), 835 (2015).
- DOI: 10.1007/s12648-015-0650-7
- [14] R.N. Bhargava, D. Gallagher, X. Hong, A. Nurmikko, Phys. Rev. Lett., 72 (3), 416 (1994).
- [15] R.M. Abozaid, Z.Ž. Lazarević, I. Radović, M. Gilić, D. Šević, M.S. Rabasović, I. Radović, Opt. Mater., 92, 405 (2019). https://doi.org/10.1016/j.optmat.2019.05.012
- [16] А.А. Исаева, В.П. Смагин, В.А. Зяблицкая, ЖНХ, 64 (1), 108 (2019). DOI: 10.1134/S0044457X19010112
- [17] А.А. Исаева, В.П. Смагин, ЖНХ, **64** (10), 1020 (2019). DOI: 10.1134/S0044457X19100064
- [18] А.А. Исаева, В.П. Смагин, Изв. вузов. Химия и хим. технология, 63 (11), 82 (2020). DOI: 10.6060/ivkkt.20206311.6231
- [19] В.П. Смагин, Н.С. Еремина, А.А. Исаева, ЖНХ, **62** (1), 130 (2017). DOI: 10.7868/S0044457X17010226
- [20] E. Ramya, M.V. Rao, D.N. Rao, Physica E, 107, 24 (2019). https://doi.org/10.1016/j.physe.2018.11.010
- [21] В.П. Смагин, А.А. Исаева, Н.С. Еремина, А.А. Бирюков, ЖПХ, 88 (6), 924 (2015).
   DOI: 10.1134/S1070427215060208